2B05

赤外-可視和周波発生振動分光法を用いた イオン液体/電解質水溶液界面における電気二重層構造の研究

(東工大院・理工¹、京大院・工²) 〇岩橋崇¹、大橋光浩¹、酒井康成¹、西直哉²、大内幸雄¹

Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopic Study on Electric Double Layer Structure at Ionic Liquid/Electrolyte Aqueous Solution Interface

(Tokyo Tech.¹, Kyoto Univ.²) oT. Iwahashi¹, M. Ohashi¹, Y. Sakai¹, N. Nishi² and Y. Ouchi¹

【序】常温で液体状態の塩であるイオン液体(IL)は低い蒸気圧やイオン伝導性など通常の 分子液体が持ち得ない特異な性質を有し、新規液体材料群として注目を集めている。ILの 中には水/油双方ともに界面を形成し得るイオン種が存在し、液/液二相系反応場の多様性向 上に加え、水/油/IL 三相系という新たな反応場の設計を可能とした。現在その特異な液/液界 面の研究が基礎・応用の両面から精力的に進められている。エレクトロキャピラリー法を用 いた垣内らの先駆的な研究によれば⁽¹⁾、1-methyl-3-octylimidazolium bis(pentafluoroethanesulfonyl)amide ([Csmim][PFSA]; Fig. 1) /電解質水溶液界面に形成される電気二重

層構造において、界面張力と界面電位差の増減に熱力学的な関係 式が成立することが分かっている。しかし、実際の二重層界面構 造の微視的な詳細は不明であり、本系をはじめ IL の液/液界面構 造の理解は不十分であるといってよい⁽²⁾。そこで、我々はイオン 液体/電解質水溶液界面における電気二重層構造の直接的な評価 と理解を目的として、表面・界面敏感な振動分光法である赤外-可視和周波発生振動分光法(SFG)を用いた界面構造の電解質濃 度依存性の観測を試みた。

【赤外-可視和周波発生振動分光法】SFG は二次の非線形光学効 果を用いた振動分光法であり、可視光(*axis*)と赤外光(*axi*)を入 射したときに発生する和周波光(*axi* = *axis* + *ax*; Fig. 2)を観測す る。和周波光は反転対称性を持たない系からのみ発生するが、液体 のような等方性媒質では反転対称中心を欠く表面・界面でのみ発生 し、従って表面・界面選択性の高い測定手法とされる。発生する和 周波光の強度 *L*_f(*axi*)は非共鳴項_{XNR}と共鳴項_{XR}から以下で表される。

$$I_{\rm sf}(\omega_{\rm ir}) \propto \left|\chi_{\rm NR} + \chi_{\rm R}\right|^2 = \left|\chi_{\rm NR} + \sum_{q} \frac{A_{q}}{\omega_{\rm ir} - \omega_{q} + i\Gamma_{q}}\right|^2$$

ここで、 A_q 、 ω_q および Γ_q はそれぞれ q番目の基準振動モードにお ける振幅強度、共鳴周波数および減衰係数である。得られた SFG スペクトルを上式でフィッティングすることで、表面・界面分子 の配向状態や数密度などを検討できる。

【実験】SFG 測定システムはピコ秒 Nd:YAG レーザー(パルス幅~21ps、10Hz, 1064nm) を基本とし、第三次高調波のパラメトリック発振により近赤外光を発生させ、さらに基本波 との差周波として波長可変赤外光を得た。可視光には第二次高調波(532nm)を用いた。SFG 測定は IL 薄膜を目的の濃度の電解質水溶液に接触させ、形成された界面に可視光と赤外光を それぞれ入射角 70°、50°で集光した⁽²⁾。なお、電解質は文献(1)で評価された Li[PFSA] と [Csmim]Cl を用い、濃度は 0、0.01、0.1、0.5M とした。反射方向に発生する和周波光(SF 光) はモノクロメータや各種フィルターにて迷光を除去した後、光電子増倍管にて検出した。





Fig. 3: 各濃度の Li[PFSA]水溶液 (a-d) 及び[C₈mim]Cl 水溶液 (e-h) 界面の SFG スペクトル。

【結果と考察】Fig. 3 に各濃度の Li[PFSA]及び[Csmim]Cl 水溶液界面における[PFSA]-アニ オンの SO₂伸縮振動モード領域の SFG スペクトル(偏光組み合わせ:SF・可視・赤外 = s・s・p / p・p・p)を示す。全濃度で 1145cm⁻¹ 近傍を中心に幅広なピークが現れ、これは SO₂ 基と水の 水素結合で広帯域化した SO₂対称伸縮振動モード由来と考えられる⁽³⁾。Li[PFSA]水溶液界面 の SF シグナル強度は 0.01M で増加するが、0.1M 以上では逆に減少した。特に 0.5M では 1150cm⁻¹・1200cm⁻¹ 付近に CF 伸縮振動モードと考えられる新たなピークが観測され、 [PFSA]-アニオンの配向変化が予見される。一方、[Csmim]Cl 水溶液界面は濃度増加に伴い スペクトル形状は概ね維持したままシグナル強度のみ減少した。減少傾向が偏光組み合わせ に依存性しないため、主に[PFSA]-アニオンの界面数密度の減少に起因すると考えられる。

Fig. 4 に文献(1)で得られた Cl⁻界面過剰量(○)及び[C₈mim]Cl 水溶液界面の SFG スペク

トルから予測した[PFSA]-アニオン数密度(▲) の[Csmim]Cl濃度依存性を示す。なお、横軸は 文献(1)に基づき活量に変換した。電荷中性条件 を元に Cl-界面過剰量から [PFSA]-アニオン 数密度(□)を見積もったところ、Cl-アニオ ン1個増加に対し[Csmim]+カチオン 0.23 個増 加、[PFSA]-アニオン 0.77 個減少を仮定すると SFG 及び CI-界面過剰量各々から見積もった [PFSA]-アニオン数密度が概ね一致した。実際 は[PFSA]-アニオンの配向分布等も考慮する必 要があるため、上記解析結果はある程度の不確 かさを含むが、本結果は [Csmim]Cl 濃度増加 に伴う水溶液相界面の Cl-界面過剰量の増加に より IL 相界面のアニオン・カチオン双方の収 支が生じ、界面に電気二重層が形成されること を示唆する。



Fig. 4: [Csmim][PFSA]/[Csmim]Cl 水溶液界 面の Cl-界面過剰量 *I*Cr(○)と SFG スペク トル(▲) 及びより *I*Cr(□) 得られた[PFSA]-アニオン数密度の[Csmim]Cl 濃度依存性。

【参考文献】

- (1) T. Kakiuchi et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 2004, 6, 4445-4449.
- (2) T. Iwahashi et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12, 12943-12946.
- (3) T. Iwahashi et al., Faraday Discuss., 2012, 154, 289-301.